## Statistique inférentielle

## TP 1 : Estimateur du maximum de vraisemblance

Le fichier fiabilites.csv présente le temps de fonctionnement avant défaillance d'un circuit intégré d'ordinateur. On suppose que les données du fichier sont générées selon une loi log-normale de paramètres  $\mu$  et  $\sigma$  (notée  $\mathcal{L}(\mu, \sigma^2)$ ).

- 1. Générer des échantillons  $\{X_1, \ldots, X_n\}$  de tailles respectives n = 30, 50, et 80 provenant des données fournies et tracer les histogrammes correspondants.
- 2. Écrire une fonction qui renvoie la log-vraisemblance pour  $\{X_1,\ldots,X_n\}$  en  $\mu$  et  $\sigma$ .
- 3. À l'aide de la fonction optim de R, estimer les paramètres  $\mu$  et  $\sigma$  par la méthode du maximum de vraisemblance pour  $n=30,\,50$  et 80.
- 4. Calculer de façon théorique les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres  $\mu$  et  $\sigma$  dans le modèle log-normal. Les calculer numériquement pour  $n=30,\,50$  et 80 et comparer aux résultats de la question précédente.
- 5. Calculer la moyenne et la variance empirique de  $\{X_1, \ldots, X_n\}$  pour n = 30, 50 et 80. Exprimer les paramètres  $\mu$  et  $\sigma$  en fonction de l'espérance et de la variance de  $X_1 \sim \mathcal{L}(\mu, \sigma^2)$ . En déduire des nouveaux estimateurs des paramètres  $\mu$  et  $\sigma$ .